論文の内容の要旨

量子細線における高密度電子正孔状態からのレーザー発振

(Lasing and high-density electron-hole states in quantum wires)

氏名 早水 裕平

量子細線レーザーは先鋭なピークをもつ状態密度の形状から、レーザー特性の改善が期待されてきた。しかし、実際は高密度電子正孔間のクーロン相互作用の影響により、単純な状態密度の議論だけでは、量子細線レーザー特性は理解できない。また、近年量子細線レーザーの発振メカニズムへの注目が集まっている。そこで、本研究では、量子細線レーザーの特性を知る上で重要な量子細線における高密度電子正孔の多体効果の理解と利得発生のメカニズムの解明を目標とする。

本論文は、3部構成となっており、第 I 部 (1・2・3章)は、量子細線レーザーの品質・ レーザー発振特性を示した。第 II 部(4・5・6 章)は、量子細線の発光・吸収スペクトルか ら、量子細線のレーザー発振メカニズム及び 多体効果について議論した。第 III 部(7・8章) は、量子細線レーザーの室温動作に向けて、 量子細線レーザーの温度特性を示し、温度上 昇にともなう量子細線レーザーの利得発生 の変化について調べた。また、数値計算を用 いて量子細線構造の最適化を行った。

量子細線の1次元的な物理現象の観測に



図1: 単一量子細線構造

は、高品質量子細線の作製が必須である。 第1章では、T型量子細線レーザーの作製 方法である、へき開再成長法を示し、近年 量子細線の高品質化に成功した成長中断 アニーリング技術を示した。本研究では上 記の新技術を用い、1本の量子細線からな る、単一量子細線レーザーの開発に初めて 成功した。図1に単一量子細線レーザー構 造の断面図を示す。T型量子細線は、6nm・ GaAs の Arm well と 14nm・Al_{0.07}Ga_{0.93}As の Stem well という2つの量子井戸の交線 部分に形成される。下部の等高線は電子の



図2:発光スペクトルの空間分布

存在確率を示す。上部の等高線は導波路中の光の存在確率を示す。量子細線は、0.5µm× 0.111µmの導波路の中心付近に埋め込まれる。単一量子細線レーザーの成功は、作製された 量子細線の高品質さを実証するものである。本研究では、高品質単一量子細線レーザーを 用いることにより、そのレーザー発振メカニズムの解明、多体効果の理解が可能となった。

第2章では、量子細線レーザーの分光測定をするために必要な顕微分光技術について説明 した。測定方法は大きく分けて、イメージ測定、点励起測定、レーザー発振測定の3つであ る。顕微分光技術を駆使することにより、以下に示す様々な実験が可能となった。

第3章では、顕微分光測定による単一量子細線レーザーの品質評価を行った。図2に点励起 測定によって得られた、量子細線の発光スペクトルの空間分布を示す。図中右は、量子細 線を25µmの領域で0.5µm間隔で測定点をスキャンさせたときの各点の発光スペクトルであ る。1.582eVの量子細線の発光ピークは量子細線の自由励起子によるものである。発光線幅 1.3meVの単一ピークが広い領域に渡って観測され、10µm以上の長さにわたって、原子的に 均一な量子細線が形成されていることがわかった。図3に、単一量子細線レーザーのレーザ 一発振スペクトルを示す。1.578eVの発振ピークは量子細線からのものであり、高エネルギ

ー側のレーザー発振ピークはそれぞれArm well、Stem wellからのものである。量子細線レ ーザーは、低閾値、シングルモード発振、発振 エネルギーの安定という量子井戸レーザーに 比べて優れた特性を示した。

第4章では、量子細線のレーザー発振メカニ ズム・多体効果に関する背景及びこれまでの報 告を紹介した。現在までに、励起子、局在励起 子、電子正孔プラズマによる量子細線のレーザ 一発振が報告され、レーザー発振メカニズム・



図 3: レーザー発振スペクトル

多体効果に関する議論には決着がついていない。

第5章では、高品質単一量子細線の発光スペク トルを示し、1次元の多体効果を議論した。図4 は温度30Kで励起強度0.083uWから170uWでの 単一量子細線レーザーの発光スペクトルである。 弱励起下1.582eVの発光ピークは励起子の基底状 態、また点線はそれぞれ励起状態、連続状態か らの発光ピークを示す。励起子の2.8meV低エネ ルギー側のピークは励起子分子による発光であ る。また強励起下のブロードな発光は電子正孔 プラズマの特徴を示す。以上から量子細線のキ ャリア状態はキャリア密度増大とともに励起子 から電子正孔プラズマへ励起子分子を介して連 続的に移り変わることがわかった。さらに、強 励起下、▼は電子正孔プラズマのバンド端エネ ルギーと考えられるが、弱励起でのバンド端で ある励起子連続状態の発光(点線)と▼は励起強



度22μWにおいて不連続である。この結果は、量子細線の多体効果が、従来の励起子モット 転移モデルでは説明できないことを示し、新しいモデルの必要性を明らかにした。

第6章では、利得吸収測定の方法と結果を示し、量子細線レーザーの発振メカニズム及び 多体効果について考察した。量子細線の利得吸収測定の手法は本研究でもっとも工夫され た点のひとつである。図5下部は、励起強度8.3mWでの単一量子細線レーザーからの導波路 放出光スペクトルを示す。本研究では、この導波路放出光の縦モードを解析することによ り、各モードの利得係数を導いた。図5上部に、導かれた吸収スペクトルを実線で示す。吸

収スペクトルは、準平衡状態のTwo band model で解釈され、△はフェルミエネルギー、▲はバ ンド端エネルギーと考えることができる。これ より、量子細線レーザーでは電子正孔プラズマ によって利得が発生していることが推測され る。図6に幅広いキャリア密度で測定された吸 収スペクトル(実線)・発光スペクトル(点線) を示す。最下部には量子細線中にキャリアのな いときの吸収スペクトルを示す。これは、 1.582eVに励起子の基底状態、高エネルギー側 に励起状態の吸収ピークをもつ。励起強度の増 大とともに励起子の吸収ピークはエネルギー



図5:導波路放出光と吸収スペクトル

シフトせずに、強度を弱めながら吸収線幅が大 きくなる。また、励起子基底状態よりも高エネ ルギー側は、キャリア密度の増大とともに、吸 収が次第に大きくなり、キャリア密度3.3×10⁵ cm⁻¹以上での利得発生とともに、ピークをもた ない吸収帯に変化する。この変化は、キャリア 密度の増大とともに、励起子吸収から縮退した 電子正孔プラズマの吸収へとスペクトルの特徴 が変化していることを示す。よって利得の起源 は電子正孔プラズマであると考えられる。

第7章では、T型量子細線レーザーの発振動作 の温度特性を示した。単一量子細線レーザーは 60K、20周期量子細線レーザーは150Kまでの低 温領域で発振する。図7に温度5K、80K、120K での20周期量子細線レーザーの励起強度にとも なう吸収スペクトルの変化を示す。温度の上昇 とともに、利得ピークは線幅が増大し、利得係 数が低下することがわかった。さらに、温度 120Kでは、量子細線による利得ピークに替わっ て、Arm wellの利得ピークが高エネルギー側に 現れることがわかり、キャリアの熱分布に起因 する利得発生メカニズムの変化が観測された。 T型量子細線レーザーの室温動作を実現させる ためには、温度上昇にともなうArm wellでの利 得発生の抑制が重要であることがわかった。

第8章では、T型量子細線レーザー動作温度 改善の手段の1つである量子閉じ込めエネルギ ーの増大に向けて、数値計算により構造の最適 化を行った。計算結果から、Arm wellを薄く、 Stem wellを厚くすることによって、より大きな 量子閉じ込めエネルギーが得られることがわ かった。

第9章では本研究によって得られた知見をま とめる。





図7:吸収スペクトルの温度変化